Mikrowellenantenne für in Flip-Chip-Technologie hergestellte Halbleiterbaugruppen

5

15

20

25

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Mikrowellenantenne für in Flip-Chip-Technologie hergestellte Halbleiterbaugruppen mit zwei 10 an ihrer Oberfläche metallisierten Halbleitersubstraten.

In Flip-Chip-Technologie realisierte Schaltungen sind weithin bekannt. Bei der Flip-Chip-Technologie werden in zwei Ebenen liegende Halbleitersubstrate miteinander übereinander verbunden. Beispielsweise kann ein Halbleiterchip mit einem Träger oder einem Grundsubstrat verbunden werden. Zur Verbindung der beiden Schaltungseinheiten werden anstelle von Drahtbonds sogenannte Bumps (Löt- oder hart plattierte Höcker) verwendet. Beispielsweise wird bei sogenannten Ball Bumps ein Draht an eines der Substrate angebondet und anschließend abgeschmolzen oder abgerissen. Dadurch entsteht eine elektrisch leitende Erhöhung (Höcker), die sich beim Aufeinandersetzen der beiden Substrate mit einer Kontaktstelle der gegenüberliegenden Seite, zum Beispiel durch Thermokompression, verbinden lässt.

Auf den Substraten sind üblicherweise monolithisch integrierte Schaltungen aufgebaut, wobei die Bumps zur elektrischen Verbindung der Schaltungselemente dienen. 30 Einzelne Bumps können jedoch auch allein aus Gründen der Abstandshalterung der beiden Substrate vorgesehen sein. Auch

2

zur thermischen Ableitung werden die Bumps gern benutzt. Eine Flip-Chip-Baugruppe kann mit einer eigenen Sende- und/oder Empfangsantenne und gegebenenfalls mit einer eigenen Stromversorgung ausgerüstet werden, so dass autarke /Empfangsbaugruppen entstehen. Bekannt sind sogenannte Patch-Antennen, das heißt metallisierte, von der übrigen Schaltung isolierte flächige Bereiche auf einer äußeren Oberfläche einer solchen Baugruppe mit einer Zuleitung zur Schaltung. Die Zuleitung kann gegebenenfalls durch eine vertikale 10 Durchkontaktierung ("via") durch eines der realisiert werden.

Aus DE 691 18 060 T2 ist zum Beispiel ein Mikrowellen-RadarSender/Empfänger in Flip-Chip-Technologie auf der Grundlage
15 eines monolithisch integrierten Mikrowellen-Schaltkreises
(MMIC) bekannt, der zum Senden und Empfangen eines Nahbereichs-Radarsignals mit einer solchen Patch-Antenne ausgerüstet ist. Allgemeinere Erläuterungen zu Patch-Antennen
finden sich in R. E. Munson, Conformed Microstrip Antennas
and Microstrip Phases arrays, IEEE Transactions on Antennas
and Propagation, Vol. 22, 1975 pp. 74-78 oder in J.-F.
Zürcher, F. E. Gardiol, Broadband Patch Antennas, Boston,
Artech House Inc., 1995.

Die bekannten Antennen haben die Eigenschaft, dass sie eine vertikale Abstrahlung in einem relativ großen Winkel bewirken. Für bestimmte Anwendungen ist jedoch auch eine laterale Abstrahlung bzw. Empfang oder eine Rundum-Abstrahlung wünschenswert.

3

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Mikrowellenantenne der eingangs genannten Art anzugeben, die auch eine laterale oder eine Rundum-Abstrahlung bzw. -empfang erlaubt.

5 Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Zweckmäßige Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Danach sind zwischen den an ihrer Oberfläche metallisierten
10 Halbleitersubstraten ein geschlossener Zug von Bumps so
angeordnet, dass der Abstand der Bumps zueinander kleiner ist
als die halbe Wellenlänge des abzustrahlenden oder zu
empfangenden Mikrowellen-Signals und an mindestens einem
Seitenwandpaar der Halbleitersubstrate ein offener Abstrahl15 schlitz entsteht und dass zwischen den Bumps und dem
Abstrahlschlitz ein mit der Schaltung der Halbleiterbaugruppe
verbundener Bump angeordnet ist, über den die Anregung der
Mikrowellenantenne erfolgt.

20 Es entsteht mit den Bumps eine Parallelplatten-Leitungsstruktur mit einer lateralen Schlitzöffnung. Diese Schlitzöffnung hat eine Höhe, die der Höhe der Bumps entspricht.

Der Abstrahlschlitz hat zweckmäßig eine Länge wie etwa die halbe Wellenlänge des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals. Die Höhe der Bumps sollte wesentlich kleiner sein als die Wellenlänge des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals.

30 Die Anordnung der Bumps zusammen mit dem Abstrahlschlitz erfolgt bevorzugt in der Weise, dass sich im wesentlichen eine Dreieckform des Antennenraumes ergibt.

4

Zu Erhöhung der lateralen Richtwirkung der Mikrowellenantenne sind die Seitenwände der Halbleitersubstrate im Bereich des Abstrahlschlitzes bevorzugt mindestens teilweise metallisiert.

Die Mikrowellenantenne ermöglicht die Realisierung von lateral gerichtet strahlenden Antennen mit Hilfe der gängigen planaren Aufbautechniken. Mit den bei planaren Aufbauten 10 üblichen Patch-Antennen war dies bisher nur in vertikaler Richtung möglich. Die Ausdehnung der Mikrowellenantenne beträgt dabei nur eine halbe Wellenlänge. Sie ist daher besonders für den Frequenzbereich zwischen 10 und 150 GHz ermöglicht den Aufbau geeignet und miniaturisierter integrierter Richtstrahler.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Mikrowellenantenne ist, dass auf der äußeren Oberfläche der Baugruppe nur wenig Fläche für eine Antenne belegt werden muss.

20

15

Bei einer Anordnung von mehreren Mikrowellenantennen auf den Halbleitersubstraten kann ein Abstrahlwinkel von bis zu 360° erreicht werden. Die Mikrowellenantenne hat gegenüber den bisherigen Patch-Antennen außerdem den besonderen Vorteil, 25 dass sie gleichzeitig als Filter genutzt werden kann, da der Bump, über den die Anregung der Mikrowellenantenne erfolgt, so positioniert werden kann, dass die Mikrowellenantenne nur für die Resonanzfrequenz eine Impedanzanpassung aufweist.

In Kombination mit einer bzw. mehreren Patch-Antennen lässt sich mit der erfindungsgemäßen Mikrowellenantenne vorteilhaft eine Rundum-Abstrahlung in alle Raumrichtungen erreichen.

5

Der Aufbau einer Baugruppe mit einer erfindungsgemäßen Mikrowellenantenne erfolgt nach der üblichen Flip-Chip-Technologie. Die Substrate werden mit Hilfe eines koplanaren (MMIC = Microwave Monolithic MMIC-Prozesses Integrated 5 Circuits) hergestellt, entweder nur als Metallisierungen oder gegebenenfalls als Schaltungen. Im Rahmen der Rückseitenprozessierung werden zweckmäßig die Metallisierung der Seitenwände als Via-Zäune an den Rändern sowie die benötigten elektrischen Verbindungen von Vorder- und Rückseite als Vias 10 realisiert. Anschließend erfolgt das Aufbringen der Bumps auf einem der Substrate und die Vereinzelung der Wafer zu Chips sowie schließlich das Flip-Chip-Bonden der beiden Chips (Substrate).

15 Mit einem Aufbau gemäß der Erfindung lassen sich Halbleiterbaugruppen herstellen zum Beispiel für Nahfeld-Radarsysteme und andere Sensoren, Mikromodul-Etiketten sowie alle Arten von Chipkarten und ähnlichen Systemen, auch Einwegartikel, die über eine geringe Distanz im Gigahertz20 bereich kommunizieren. Eine Kombination mit den bisher üblichen Patch-Antennen ist ebenfalls möglich, so dass sich insgesamt eine kugelförmige Abstrahlung erreichen lässt.

Die Erfindung soll nachstehend anhand von Ausführungs-25 beispielen näher erläutert werden. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen

Figur 1 eine Seitenansicht einer Flip-Chip-Baugruppe mit einer erfindungsgemäßen Mikrowellenantenne,

6

- Figur 2 eine Schnittansicht der Ebene A-A' in Figur 1 mit den erfindungsgemäßen Bump-Reihen und einer typischen Anregungsstelle E/A,
- 5 Figur 3 eine Schnittansicht der Ebene B-B' in Figur 2 und
  - Figur 4 eine Darstellung gemäß Figur 2 für den Fall einer Vier-Sektoren-Antenne.
- 10 Figur 1 zeigt eine Seitenansicht einer Flip-Chip-Baugruppe mit einer erfindungsgemäßen Mikrowellenantenne. Die Antenne wird durch die Flip-Chip-Montage zweier an der Oberfläche metallisierter Substrate a und b realisiert (Metallisierung 1). Dabei kann es sich auch um Halbleitersubstrate mit 15 integrierten Schaltungen handeln. Wie bei der Flip-Chip-Technik üblich, werden die beiden Substrate a und b mit den Oberflächen zueinander durch Bumps 2 verbunden. Es entsteht so eine Parallelplatten-Leitungsstruktur mit einer lateralen Schlitzöffnung der Schlitzlänge d zwischen den Substraten a 20 und b. Diese Schlitzöffnung hat eine Höhe h, die der Höhe h der Bumps 2 entspricht. Typischerweise beträgt die Höhe h  $50...100 \ \mu m$  und ist damit deutlich kleiner als die Freiraumwellenlänge  $\lambda_0$  für einen Frequenzbereich von 10 bis 150 GHz. Die Seitenwände 3 und 4 der Substrate a und b sollten zur 25 Erzielung der lateralen Richtwirkung gut leitend sein. Sie sind deshalb mit einer Metallisierung 5 versehen, die hier als durchgehend angedeutet ist, die aber zweckmäßig auch durch Via-Zäune am Rand der Substrate a und b realisiert sein kann. Die gesamte Höhe des Schichtstapels  $d_a+d_b+h$  ( $d_a$ ,  $d_b$  = Dicke der Substrate a, b) sollte nicht kleiner als ein Zehntel der Freiraumwellenlänge  $\lambda_0$  sein.

7

Figur 2 zeigt einen Schnitt in der Ebene A-A' in Figur 1, das heißt in der Antennenebene, Figur 3 einen Schnitt durch die Symmetrieebene B-B' in Figur 2. Die Mikrowellenantenne besteht aus einem dreieckförmigen Hohlraum, gebildet durch die entsprechend angeordneten Bumps 2 zwischen den beiden Substraten a und b. An der vorderen, langen Seite ist der Hohlraum zur Abstrahlung offen (Schlitzlänge d), an den anderen beiden Seiten ist er durch jeweils eine Reihe von Bumps 2 geschirmt. Der Abstand der Bumps 2 ist kleiner als die halbe Freiraumwellenlänge  $\lambda_0/2$ . Die Schlitzlänge d muss etwa die halbe Freiraumwellenlänge  $\lambda_0/2$  betragen. Die Antennenanordnung ähnelt einem Hornstrahler, wirkt aber wegen der geringen Höhe h und den leitenden Seitenwände 3 und 4 eher als Schlitzantenne.

15

20

25

Die Anregung der Antenne, das heißt die Signaleinspeisung im Sende- bzw. das Ausgangstor im Empfangsfall, erfolgt lokal zwischen den beiden Substraten a und b mit einem E/A-Bump 6. Gegebenfalls kann dieser E/A-Bump 6 direkt mit einer auf dem Substrat a und/oder b integrierten koplanaren Frontend-Schaltung verbunden werden, was die Zuführungsverluste minimiert. Da eine koplanare Schaltung miteinander verbundene Masseflächen aufweist und im allgemeinen nur einen kleinen Bereich des dreieckigen Antennenraumes einnimmt, führt dies nur zu kleinen Veränderungen im Antennenverhalten.

Die gezeigte Mikrowellenantenne arbeitet als Hohlraumresonator, der durch die Abstrahlung bedämpft wird. Diese
Eigenschaft kann zur schmalbandigen Transformation genutzt
werden, indem die Position des E/A-Bumps 6 optimiert wird.
Dadurch erhält man gleichzeitig eine Filterwirkung: Alle
Frequenzen außerhalb der Resonanzfrequenz sind schlecht
angepasst und werden deshalb gedämpft. Die Resonanzfrequenz

8

ist im wesentlichen durch die Abmessungen des durch die Bumps 2 gebildeten Dreiecks gegeben.

Die Struktur gemäß den Figuren 1 bis 3 kann zu einer Vier-5 Sektorenantenne vervollständigt werden, die, wie in Figur 4 gezeigt ist, dann einen 360°-Bereich abdeckt.

In einer konkreten Ausführungsform für eine 24 GHz-Antenne wurden die Substrate a und b als Galliumarsenid(GaAs)-Substrat (Substrate a und b jeweils 625 µm dick) mit Gold-10 metallisierung ausgeführt. Die Schlitzlänge d betrug 12,5 mm. Die leitenden Seitenwände 3, 4 wurden mit Hilfe von Via-Ketten realisiert (Durchmesser 400 µm, 1 mm Pitch (Abstand der Mittelpunkte)). Die Bumps 2 wurden als Gold-Zinn(AuSn)-Bumps ausgeführt mit einem Durchmesser von ca. 80 µm, die 15 Chips wurden flip-chip-gelötet mit einer resultierenden Höhe h von ca. 80 µm. Die Frontend-Schaltungen wurden koplanar innerhalb eines dreieckförmigen Antennenraums angeordnet (z.B. auf dem Substrat a). Die Anregung der Antenne erfolgte über einen E/A-Bump 6, der das Frontend mit der Metallisierung I auf dem Substrat b verbindet. Der Zwischenfrequenzoder Basisbandausgang der Frontend-Schaltungen wurde mittels Vias zur Rückseite des Substrats a ausgeführt.

9

### Bezugszeichenliste

	1	Metallisierung
5	2	Bump
	3	Seitenwand
	4	Seitenwand
	5	Metallisierung
	6	E/A-Bump
10		
	a, b	Substrat
	đ	Schlitzlänge
	h	Höhe .
	$d_a$	Dicke (des Substrats a)
15	$d_{\mathtt{b}}$	Dicke (des Substrats b)
	$\lambda_{o}$	Freiraumwellenlänge

10

#### Patentansprüche

5 1. Mikrowellenantenne für in Flip-Chip-Technologie hergestellte Halbleiterbaugruppen mit zwei an ihrer Oberfläche metallisierten Halbleitersubstraten (a, b),

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen den Halbleitersubstraten (a, b) ein 10 geschlossener Zug von Bumps so angeordnet sind, dass der Abstand der Bumps (2) zueinander kleiner ist als die halbe Wellenlänge  $(\lambda_0/2)$  des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals und an mindestens einem Seitenwandpaar (3, 4) der Halbleitersubstrate (a, b) ein 15 offener Abstrahlschlitz entsteht und dass zwischen den Bumps (2) und dem Abstrahlschlitz ein mit der Schaltung der Halbleiterbaugruppe verbundener Bump (6) angeordnet ist, über den die Anregung der Mikrowellenantenne erfolgt.

20

 Mikrowellenantenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung der Bumps (2) zusammen mit dem Abstrahlschlitz im wesentlichen eine Dreieckform ergibt.

25

30

3. Mikrowellenantenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzlänge (d) des Abstrahlschlitzes etwa die halbe Wellenlänge ( $\lambda_0/2$ ) des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals beträgt.

11

- 4. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (h) der Bumps (2) wesentlich kleiner ist als die Wellenlänge ( $\lambda_0$ ) des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals.
- 5. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauhöhe der Halbleiterbaugruppe größer als ein Zehntel der Wellenlänge ( $\lambda_0$ ) des abzustrahlenden oder zu empfangenden Mikrowellen-Signals ist.
- 6. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden
  15 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände
  (3, 4) der Halbleitersubstrate im Bereich des Abstrahlschlitzes mindestens teilweise mit einer Metallisierung
  (5) versehen sind.
- 7. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bump (6), über den die Anregung der Mikrowellenantenne erfolgt, so positioniert ist, dass die Mikrowellenantenne bei der Resonanzfrequenz impedanzangepasst ist.

25

30

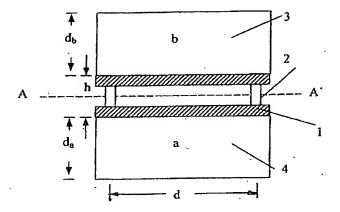
5

8. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf mindestens einem der Halbleitersubstrate (a, b) im Bereich des durch die Bumps (2) und den Abstrahlschlitz aufgemachten Antennenraumes eine monolithisch integrierte Schaltung aufgebaut ist.

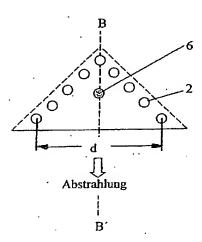
12

- 9. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Halbleitersubstraten (a, b) Bumps (2) in einer kreuzförmigen Anordnung eingebracht sind, so dass eine Vier-Sektoren-Antenne entsteht.
- 10. Mikrowellenantenne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalli10 sierung (5) der Seitenwände der Halbleitersubstrate durch Via-Ketten realisiert ist.

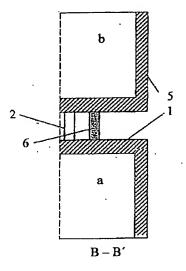
5



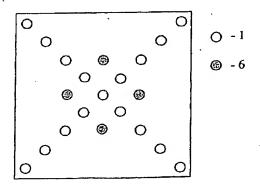
Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4

A. KLASS IPK 7	UPZERTUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTAHDES H01Q23/00 H01Q13/02 H01Q13/	/18 H01Q21/O0	
Nach der Ir	nernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Ki	lassifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recharchie IPK 7	nter Mindestprülstoff (Klassilikationssystem und Klassifikationssym H01Q	bole)	
	ne aber nicht zum Mindesiprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s		
	er Internationaten Recherche konsultierte elektronische Dalenbank ( ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC	NAME OF DATE DESCRIPTION OF THE PERSON	Scale Control of the
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile	Beir. Anspruch Nr.
A	US 2002/145566 A1 (BALLANTINE AR AL) 10. Oktober 2002 (2002-10-10 das ganze Dokument		1-10
Α .	EP 1 258 948 A (HITACHI KOKUSAI INC) 20. November 2002 (2002-11-das ganze Dokument		1-10
A	LUBECKE V M ET AL: "MICROMACHINITERAHERTZ APPLICATIONS" IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE TITECHNIQUES, IEEE INC. NEW YORK, 18 Bd. 46, Nr. 11, PART 2, November 1998 (1998-11), Seiten 18 XP000785371 ISSN: 0018-9480 das ganze Dokument	HEORY AND US,	1-10
Weite	re Veröttentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besondere  'A' Veröffent aber nig  'E' åfteres D Ammeld  'L' Veröffent scheine anderer soll ode ausgef0  'O' Veröffent dem be:  'P' Veröffent dem be:	Kategorien von angegebenen Verbitenlichungen ; Illichung, die den allgemeinen Stand dar Technik definiert, iht als besonders bedeutsam anzusehen ist okument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen edatum veröffenlicht worden ist inchung, die geetignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- n zu lassen, oder durch die das Veröffenlichungsdatum einer im Recherchenbericht genannten Veröffenlichung betegt werden rie aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hin) lichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht lichung, die vor dem internationalen Ammeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*T Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kolfidient, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips. Theorie angegeben ist   *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann incht als auf erfinderfscher Tätigkeit beruhend betrat   *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann nicht als auf erfinderfscher Tätigkeit werden, wenn die Veröffentlichung mit desse Verbindung bir dinen Fachmann in desse Verbindung die Mitglied derselben   *X* Veröffentlichung, die Mitglied derselben   **Enterfentlichung, die Mitglied derselben   **Enterfentlichung    **Enterfentlichung    **Enterfentlichung    **Enterfentlichung    **Enterfentlichung    **Enterfentlichung    **Enterfentlichung     **Enterfentlichung     **Enterfentlichung     **Enterfentlichung     **Enterfentlichung      **Enterfentlichung      **Enterfentlichung	worden ist und mit der zum Versändnis des der oder der ihr zugrundellegenden bung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf bung, die beanspruchte Erfindung ilt beruhend betrachte jit beruhend betrachte jit beruhend betrachte jet von der mehreren anderen verbindung gebracht wird und lahellogend ist Perlentfamilie ist
	. Juli 2005	Absendedatum des internationalen Rec	बाह्यक् १८४१ व्या १८४४ २
	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenthaan 2	Bevolkmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Moumen, A	

Formblatt PCT/ISA/219 (Blatt 2) (Januar 2004)

## INTERNATIONALE BECHERCHENBERICHT

Internet ales Aktenzeichen	
PCT/EP2005/003303	

Im Recherchenbericht		Datum der		Mitglied(er) der Patentlamilie	Datum der
angeführtes Patentdokum		Veröffentlichung	KEII		Veröffentlichung
US 2002145566 EP 1258948	A1 A	20-11-2002	JP JP JP JP EP US	2002353732 A 3495721 B2 2002374120 A 2003037433 A 1258948 A2 2002186173 A1	06-12-2002 09-02-2004 26-12-2002 07-02-2003 20-11-2002 12-12-2002
**************************************	ngaya gama iyang mada iyada mada d				
		·			
				`	

# INTENATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/EP2005/003303

A. CLASS IPC 7	SPICATION OF SUBJECT MATTER H01Q23/00 H01Q13/02 H01Q13,	/18 H01Q21/00	
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classification	lication and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum of IPC 7	locumentation searched (classification system followed by classification s	alian symbols)	
Documents	ation searched other than minimum documentation to the extent that	t such documents are included in the lields s	earched
	dale base consulted during the international search (name of data t	asse and, where practical, search terms used	0
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category •	Challon of document, with indication, whose appropriate, of the r	elevant passages	Relevant to claim No.
А	US 2002/145566 AI (BALLANTINE AR AL) 10 October 2002 (2002-10-10) the whole document	NE W ET	1-10
Α	EP 1 258 948 A (HITACHI KOKUSAI INC) 20 November 2002 (2002-11-2 the whole document		1–10
	LUBECKE V M ET AL: "MICROMACHIN TERAHERTZ APPLICATIONS" IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE T TECHNIQUES, IEEE INC. NEW YORK, vol. 46, no. 11, PART 2, November 1998 (1998-11), pages 1 XP000785371 ISSN: 0018-9480 the whole document	HEORY AND US,	1-10
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	annex.
Special cal	egories of cited documents :	"T" later document published after the Inter	mational filing date
consider d	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance ocument but published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  'X' document of particular relevance; the ci	the application but ory underlying the almed invention
which i citation	nt which may throw doubts on priority ctalm(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) of referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc "Y" document of particular relevance; the cl cannot be considered to involve an inv document is combined with one or mo ments, such combination being obviou	nument is taken alone aimed Invention entive step when the re other such docu-
'P' documer	an the prior to the International ffling date but an the priority date claimed	in the art.  *8* document member of the same patent t	
Date of the a	clual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	ch report
12	? July 2005	24/08/2005	
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 apo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Moumen, A	1

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Internation Application No	
PCT/EP2005/003303	

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)			Publication date
US 2002145566	2002145566 A1 10-10-2002		NONE			
EP 1258948	A 20-11-2002	JP	2002353732	A	06-12-2002	
			JP	3495721	B2	09-02-2004
			JP	2002374120	A	26-12-2002
			JP	2003037433	Α	07-02-2003
•			EP	1258948	A2	20-11-2002
			บร	2002186173	A1	12-12-2002

Form PCT/ISA/210 (potent family annex) (Jenuary 2004)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.